356088324 A JUL 1981

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

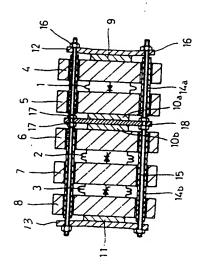
(1) 56-88324 (A) (<del>18)</del> 17.7.1981

(21) Appl. No. 54-166005 (22) 19.12.1979 (71) MITSUBISHI DENKI R.K. (72) MITSUO OOKATA

(51) Int. Cl<sup>3</sup>. H01L21.58,H01L25 10

PURPOSE: To improve the reliability by arranging flat-shaped semiconductor elements whose sizes and types are different on both sides of an intermediate fixing plate, and holding them with the specified compressing force from both directions

CONSTITUTION: The intermediate fixing plate 18 is installed at the specified position of bolts 15 and tightened with nuts 17. Insulating tubes 14, are inserted in the bolts 15. insulating plates 10a, a heat radiator 5, a flat-shaped semiconductor element 1. a heat radiator 4. an insulating plate 9, and a resilient plate 12 are stacked on the intermediate plate 18. The periphery of the plate 12 is compressed and deformed by a specified load, the tightened by nuts 16. Insulating tubes 14, are inserted likewise, an insulating plate 10, heat radiators 6~8, elements 2 and 3, an insulating plate 11, and a resilient compressing plate 13 are stacked as specified. compressed by a specified pressure and tightened with nuts. In this constitution, since each semiconductor element is compressed by a specified pressure, the electric and thermal characteristics as designed can be obtained, and the reliability is im-



次に平形半導体素子1個を下に垂直に立てボルト15に絶域パイプ14bを挿入する。次いで中間固定板18上に絶縁板10b,放熟音6.平形半導体素子2.放熱器7.平形半導体素子3.放熟器8. 絶縁板11対よび弾性圧接板13を組改接着し、前述と同様に弾性圧接板13を定められた荷直で圧縮変形せしめ、その状態でナット16により締付けて固定する。

これにより平形半導体素子 2. 3 は中間固定板 1 8 と 年性圧接板 1 3 とによつて放射器 6. 7. 8 と 圧 築 支 持 さ れ る。

このようにこの発明による半導体装置(混合スタック)においては、種類または大きさの異なるダイオード。サイリスタ。トランジスタ等の平形半減体業子の組合せにおいてもそれぞれの電気的および熱的特性に適応した圧接力によって平形半導体素子が圧接支持される。また、熱影後や外力による圧接力の変動も片側の学性圧接板12または13が吸収し、圧接力が一定となる。

なお、上記実施例では同一の弾性圧接板12.

構成を示す一段断面図である。

図中、1、2、3は平形半導体素子、4、5、6、7、8は放熱器、9、10 a、10 b、11 は絶縁板、12、13は弾性圧飛板、14 a、14 b は絶縁パイプ、15はポルト、16、17はナット、18は中間固定板である。なお、図中の同一符号は同一または相当部分を示す。

代理人 葛 野 信 一 (外1名)

特隔電56- 88324(3)

17 A. 1.

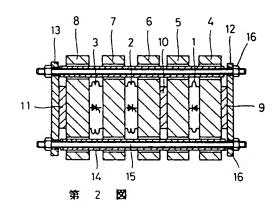
13を用いて放明したが、両層に配設される弾性 圧接 板 12、13への圧展力の差が±20 多以内 であれば、同一の弾性圧接 板を使用してもさしつ かえないが、圧接力の差が±20 多を超える場合 は、その圧接力に合つたばねカー変位曲線をもつ た弾性圧接板を使用することが望ましい。また、 圧接力は圧接圧力が80~100㎏/mm²が望ま しい値である。

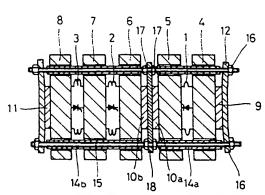
以上級明したように、この発明による半導体装置によれば、装置のなかに中間固定板を設けたので、この中間固定板を挟んで種類または大きさの異なる平形半導体素子を中間固定板に対向する部分に役けられた弾性圧接板との間に挟み、それぞれの平形半導体素子をその定められた圧接力により圧接支持できるように組立てられるので設計通りの電気的および熱的特性が得られ、信頼度の向上がはかれる利点がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は従来の半導体装置の構成を示す磔断面 図、第2回はこの発明の一実施例の半導体装置の

## 第 1 図





BEST AVAILABLE COPY

## (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭56—88324

①Int. Cl.³H 01 L 21/58 25/10 識別記号

庁内整理番号 6741-5F 7638-5F 砂公開 昭和56年(1981)7月17日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## **②**半導体装置

20特

願 昭54-166005

②出 類 昭54(1979)12月19日

⑫発 明 者 大館光雄

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

機株式会社北伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

砂代 理 人 弁理士 葛野信一 外 1

外1名

## 明 細 4

## 1. 発明の名称

半導体装置

## 2. 特許請求の範囲

大きさまたは種類の異なる平形半導体素子を圧 接支持して1つのユニットを構成する半導体装置 において、前配大きさまたは種類の異なる平形半 導体素子の間に中間固定板を設け、前配大きさま たは種類の異なるそれぞれの平形半導体素子を前 配中間固定板とこの中間固定板に対向する部分に それぞれ設けられた弾性圧張板との間でそれぞれ 所定の圧接力により圧接支持せしめたことを特徴 とする半導体装置。

## 3. 発明の詳細な説明

この発明は、ダイオード、サイリスタ、トライアツク、トランジスタ等の平形半導体素子または同一権類で大きさの異なる平形半導体素子の少なくとも2種類を同一ユニットに圧接支持する半導体衰載(退合スタック)に関するものである。

従来用いられている半導体装置 ( 混合スタツク )

の構成の最新面図を第1図に示す。この図で、1 および2、 3 はダイオードおよびサイリスタから なる平形半導体素子である。4.5.6.7.8 は銅板からなる放熟器で、放熟器4.5は平形半 導体素子1を、放熱器6。7は平形半導体素子2 また、放薦器で、8は同じく平形半導体業子 3をそれぞれ両側より挟むように装着されている。 10.11はセラミツク磁気からなる絶縁板 絶縁板9は放熱器4と後述する弾性圧接板1 2の間に、絶縁板10は放熱器5.6の間に、絶 級板11は放熱器8と弾性圧接板13の間にそれ ぞれ絶職するために設けられている。弾性圧接板 12.13は、ぱね用鋼板からなり、平形半導体 素子1.3の両端部に設けられてそれぞれの平形 半典体素子1~3を圧接するとともに軌影張ある いは外力からの圧接力の変化を吸収するものであ る。また、弾性圧接板12。13は無荷重状態に おいて圧袋方向に凸面を呈する球面形状を有して いる。14はペークライトからなる絶縁パイプで、

BEST AVAILABLE COPY

13の開展部を貫通し、複数本が設けられる。15は準備からなるねじ加工の施されたポルトで、 絶様パイプ14の中に挿通され、弾性圧緩板12. 13を貫通し、準備からなるナツト16で各ポルト15の両端部で弾性圧緩板12.13を中心方向に圧緩して続付けられ、平形半導体素子1~3. 放動器4~8. 絶職板9~11とに圧接力を与えている。これによつてそれぞれの平形半導体素子1~3が圧接支持される。

このように平形半導体素子1~3とこれを挟む放動器4~8 および平形半導体素子1~3を絶縁する絶数板9~11とを両端部より弾性圧接板12.13をポルト15とナント16の続付けにより平形半導体素子1~3と放射器4~8とが同一の圧接力により圧接支持される。

なお、放薦着4~8 Kは図示していないが設定された電気的な図路によつて、それぞれ電極引出 増子が取り付けられている。

さて、上記のような従来の半導体装置(適合ス タツク)においては、サイリスタとダイオード。

タック)においては、同一の圧装力で組立てられるので、ある種の平形半導体素子に規定値以上の 圧接力が加わつたり、規定値以下の圧接力で続付 けられるので、電気的および熱的特性、特に無抵 抗値、順電圧降下値に無理を生じて装置の信頼度 が低下する。

この発明は、上述の点にかんがみなされたもので、中間固定板を採用して大きさまたは種類の異なった平形半導体素子を、中間固定板の両側部に配質して中間固定板に対向する部分に設けられた単性体との間にそれぞれの平形半導体素子を挟み、設計された規定値の圧緩力で圧痰支持することにより、定められた熱的および電気的特性を確保して信頼度の向上をはかることを目的とするものである。以下この発明について説明する。

第2 図はこの発明の一実施例を示す半導体装置 (成合スタンク)の凝断面図である。第2 図 K \*\* いて、第1 図と同一符号は同一構成部分を示し、 1 8 は網板からなる中間固定板で、周線部には複数本のポルト15 が貫通する穴が設けられている。 トライアツクとダイオード。逆導過サイリスタと ダイオードまたは同一種類でも大きさの異なる平 形半導体象子の組合せで組立てられるが、これら の組合せ条件として、組合せる種類または大きさ の異なつた平形半導体素子の電気的および熱的特 性が十分吟味される必要があるが、従来のものは 次のような多くの問題がある。

① ダイオードは他の被類の平形半導体素子(トライアンク、サイリスタ、トランジスタ等) 化比べて構造が簡単なため同じ大きさであれば 電気的および熱的等性がすぐれている。すなわ ち同じ大きさであればダイオードは他の種類に 比べて大きな電流容量が得られる。

図路上の組合せによっては同一機類でも電気的および熱的特性のまったく異なった平形半導体素子を使用することがある。すなわち。平形半導体素子の大きさの異なるものを組合せる。
公知の通り、電気的および熱的特性は圧接力によって大きく特性が影響する。
上配①。②・②より従来の半導体装置(混合ス

第2図の組立ては、例えば次のように行われる。まず、複数本のボルト15の定められた位置に中間固定板18を接着しこの両側よりナント17によつて固定する。次に一方の偶からボルト15に絶機パイプ14mを挿入する。次に前記が品を時直に立て中間固定板18上に悪板板10m、放射器5、ダイオードの平形半導体素子1。放射器・ がったいかに 無数を 3 および弾性圧壊板12を耐水を 3 および弾性圧壊板12を耐水を 3 およい加圧を 量で弾性圧壊板12の間線が 2 とのられた両重で圧縮変形せしめその状態でナット16により締付けて固定する。

なお、放射器 4。 5。 無性圧要板 1 2 は、その 周録部の貫通穴に絶味パイプ 1 4 a を排通させる。 ことにより複数本のポルト 1 5 の中心部に位置させる。また、絶縁板 9。 1 0 a 。平形半導体素子 1 はそれと接する部品の中心部に僅くことが望ま しい。

これにより平形半導体象子1は、中間固定板1 8と単性圧姿板12とによつて放熱器4。5と圧

BEST AVAILABLE CO

ार्ड व जिल्ले

1 ;